



背光模組 光學檢查機

解析度
42um

相機畫素
5M

更多產品

印刷電路板檢測系列、平面顯示器檢測系列

半導體檢測系列、隱形眼鏡檢測系列、鋰電池檢測系列



www.shyawei.com.tw

翔緯光電股份有限公司

TEL:02-2668-7335 FAX:02-2668-4322

E-MAIL:service@wisforce.com.tw ADD: 238 新北市樹林區佳園路二段59-6號



背光模組 光學檢查機



伺服馬達軸搭配光學尺，其往復定位精度於 $\pm 5\mu\text{m}$ ，提供光學模組精準定位。



光學模組搭配高解析度鏡頭與相機，可在有效景深內，精密檢測出缺陷。

檢測樣品	樣品樣式	背光模組
	尺寸範圍	140*270mm – 310*410mm
	最小檢出	點狀：直徑 $\geq 0.1\text{mm}$ ； 線狀： $L \geq 0.1\text{mm}$, $W \geq 0.1\text{mm}$
	檢測項目	黑點，白點，線狀，刮傷，缺損
光學規格	檢測方式	Area scan
	相機畫素	5M
	解析度	42 μm
設備規格	設備尺寸	1350(長)x1050(寬)x1900(高)mm
	進料方式	Operator
	出料方式	Operator
	Tact time	30sec/pc
	操作模式	Semi-auto
	控制方式	PC
	電源規格	單相 / AC 220V / 60Hz
	氣壓規格	正壓 : 0.5~0.6MPa